◆ 复介电常数

在讨论电介质极化弛豫特性时,需引入复介电常数ε;的概念。 以一平行板电容器为例,真空电容为:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

加交变电场

$$j_0 = \frac{dD_0}{dt} = i\omega\varepsilon_0 \dot{E}e^{i\omega t}$$

写成相量为:

$$\dot{j}_0 = i\omega\varepsilon_0\dot{E}$$

它与电场相位差为 π/2, 在电场方向上无电流, 没有损耗。

◆ 复介电常数

若两极间填充理想电介质,它与真空的唯一区别为 其相对介电常数ε_r,其相关物理量为真空的ε_r倍:

$$C = \varepsilon_r C_0$$

$$\dot{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \dot{E}$$

$$\dot{j} = i\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r \dot{E} = \varepsilon_r \dot{j}_0$$

 \dot{D} 与 \dot{E} 同相位, \dot{J} 与 \dot{J}_0 相差 ε_r 倍,其与电场相位差仍为 $\frac{\pi}{2}$ 也是非损耗性无功的能位移电流密度,因为在电场方向上没有电流,故没有损耗,这是位移电流特点之一。

◆ 复介电常数

给电容器充以实际电介质(极性电介质或弱电导性的,或两者兼有)电介质内部产生热量,其内部有能量损耗,

电流与电场的位相不会恰是π/2,存在一个在电场方向的有功电流分量 γĖ , γ 为介质的等效电导率. 这种能量损耗是由电荷运动造成的。

◆ 复介电常数

给电容器充以实际电介质(极性电介质或弱电导性的,或两者兼有)电介质内部产生热量,其内部有能量损耗,

- ◆ 其中包括自由电荷和束缚电荷,实际电介质并不是理想的绝缘体,其内部存在或多或少地自由电贺,自由电荷在电场作用下定向迁移,形成能导电电流一漏导电流,漏导电流与电场频率无关。
- ◆ 束缚电荷移动时,可能发生磨擦或非弹性碰撞,从 而损耗能量,形成等效的有功电流分量,它与电场频 率有关。

对比上面两个位移电流密度公式 $\gamma^* = i\omega\varepsilon_0\varepsilon_r^*$

则复介电常数表示为: $\varepsilon_r^* = \varepsilon_r - \frac{i\gamma}{\omega\varepsilon_0} = \varepsilon_r - i\varepsilon_r$

实部 $\varepsilon_r = \varepsilon_r(\omega)$ 称电容项

虚部 $\varepsilon_r^{"} = \gamma/\omega \varepsilon_0$ 称损耗项

它们都依赖与频率,只有当 $\omega \to 0$, ε , 才是静态介电常数。

全电流密度与位移电流密度之间形成 δ 角, 称为介质损耗角。

 $\frac{1}{1} - i\varepsilon_{r}$ 实际电介质的总电流密度为: $\mathbf{j} = i\omega\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}$

第二项为漏导电流密度,对应直

上式也可表示为: $j = \gamma^* \dot{E}$

则复电导率可表示为: $\gamma^* = \gamma + i\omega\varepsilon_0$

实际介质中电位移p与电场i的关系为: D

实际介质的位移电流密度为: $j = \frac{dD}{dt} = i\omega \varepsilon_0 \epsilon_0$

XJTL

从以上的讨论可见, \dot{D} 与 \dot{E} 不同相,位相相差 δ ,这个相位角是由电介质中有功电流密度分量 \dot{E} 引起的。

损耗角正切可表示为: $tg\delta = \frac{\gamma \dot{E}}{\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r \dot{E}} = \frac{\gamma}{\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r} = \varepsilon_r^r / \varepsilon_r$

在交变电场中的电介质,复介电常数的实部 \mathcal{E}_r 随频率变化,这种现象在介质理论中称"弥散"现象,这种现象的本质,在于电极化的建立需要一个过程,由于极化的惯性或滞后性,在不同频率电场中,极化可能来不及响应或完全来不及响应电场的变化。

◆ 介质损耗

介质在直流电场中,单位体积单位时间所消耗的能量为:

$$W = \gamma_0 E^2$$

静电场中电介质单位体积中存储的能量为 $W_s = \frac{1}{2} \varepsilon_s E^2$,其中 γ_0 与 ε_s 是直流静电场的电介质特性参数。

在交变电场中,介质损耗功率,即单位时间单位体积中损失的能量可表示为:

$$W = \frac{1}{T} \int_0^T j \cdot E dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} E \cdot \frac{\partial D}{\partial t} dt$$

◆ 介质损耗

 $\text{II} \quad j = \frac{\partial D}{\partial t} = -\omega D_0 \sin \omega t \cos \delta + \omega D_0 \cos \omega t \sin \delta$

上式第一项与电场 E 的相位差是元,这部分不会引起介质中

的能量损耗;第二项与电场 E 同相位,会引起能量损耗:

$$W = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \omega D_0 \cos \omega t \sin \delta E_0 \cos \omega t dt = \frac{\omega}{2} D_0 E_0 \sin \delta$$

用复介电常数来表示介质损耗:

$$\varepsilon_r' = \frac{D_0}{\varepsilon_0 E_0} \cos \delta \qquad \qquad \varepsilon_r'' = \frac{D_0}{\varepsilon_0 E_0} \sin \delta$$

$$j = i\omega\varepsilon_0\varepsilon_r^*E = (i\omega\varepsilon_0\varepsilon_r^{'} + \omega\varepsilon_0\varepsilon_r^{''})E$$

第一项与电场相差 着相位,为无功分量。

第二项与电场同相位,为损耗分量或有功分量,

 $\gamma = \omega \varepsilon_r \varepsilon_0$ 为等效电导率,交变电场下,

介质单位时间单位体积内耗散的能量为: $W = \frac{\omega}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r^{"} E_0^2$

在交变电场下,介质消耗的能量与 ε_r 成正比, ε_r 称损耗因子。

用tgδ来表征交变电场中损耗特性,具有两个优点:

- (1). $tg\delta$ 值可以和介电常数 ε , 同时直接测量,且一般只需来用通用的电桥法和振谐法测量;
- (2). tgδ 值与测量试样大小与形状均无关,为电介质自身属性。

- ◆ 介质损耗的机制, 主要有三种:
 - 1. 介质不是理想绝缘体,不可避免地存在漏电导,产生漏导损耗:

$$tg\delta = \frac{\gamma}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{\gamma}{2\pi f\varepsilon_0\varepsilon_r} = 1.8 \times 10^{10} \frac{\gamma}{f\varepsilon_r}$$

漏导引起的介质损耗 $tg\delta$ 与频率 f 成反比,高频下电介质不会出现发热严重。极化强度 P 与介电常数 ε ,与频率无关,在频率不太高时,介质中微弱导电产生的漏电电流在损耗中占主要地位。

- ◆ 介质损耗的机制, 主要有三种:
 - 2. 当电场变化频率超过一定限度时,电介质中 的慢极化(约104~109s)来不及建立而产生极化 滞后现象,介质的极化强度 P 滞后于电场 E, 将消耗一部分能量,形成介质损耗。 这部分由慢极化产生的介质损耗是电介质在交变电 场中产生的介质损耗的主要部分。 $tg\delta$ 在一频率下 率增加时而增大,出现最大值,这种现象称

振频率,电子受电磁场中的电分量作用,使粉料板化产,是弹性具有粘滞性特点,这一特点

◆ 用理想电路元件组成的各种等效电路在交变电场作用下的频率响应与实际电介质在交变电场作用下的频率响应一致,可通过等效电路来描述电介质内部物理过程。

◆ 理想电路元件:

电容 C, 电导 G, 电阻 R 和电感 L 的值不随频率 变化的元件。

◆ C₀-R并联电路

 C_0 - R_0 并联电路如右图所示。在交变电压 $U(\omega)$ 作用下,其电流可表示

为:
$$I(\omega) = I_R + I_C = (\frac{1}{R} + i\omega C')u(\omega) = y(\omega)u(\omega)$$

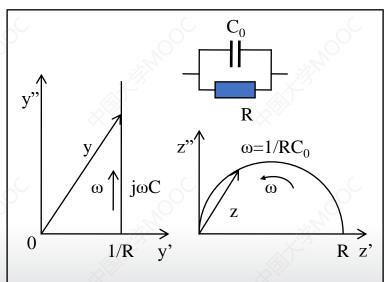
则导纳可表示为:

$$y^*(\omega) = \frac{1}{R} + i\omega C' = y' + iy'' = i\omega(\varepsilon_r' - \frac{i}{R\omega C_0})$$

$$y' = \frac{1}{R}, \quad y'' = \omega C' = \omega \varepsilon_r C_0$$

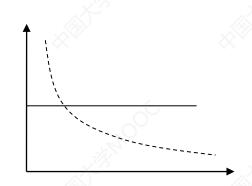
复电容可表示为:

$$C^* = (\varepsilon_r' - \frac{\iota}{R\omega C_0})C_0 = \varepsilon_r^* C_0 = C' - iC''$$



C-R并联电路及其导纳、阻抗图

$$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egi$$



相当于 c_0 一R并联电路,复介电常数 ϵ_i 的实部与介电常数相同,其虚部相当于再电容器上并联了一个等效电阻R,R小, ϵ_i 越大, γ 大,在同样交流电压下,旁路引起的损耗就大,虚部标志了电介质损耗,这种损耗描述了电介质漏电电流引起的损耗,电介质微小电导作用就好象电容器并联了一个电阻。

电路的阻抗可表示为:

$$Z^{*}(\omega) = \frac{1}{y(\omega)} = \frac{1}{\frac{1}{R} + i\omega C} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R^{2}} + \omega^{2}C^{2}} - i\frac{\omega C}{\frac{1}{R^{2}} + \omega^{2}C^{2}} = Z'(\omega) - iZ''$$

$$Z'(\omega) = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^{'2}}, \qquad Z''(\omega) = \frac{\omega C'}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^{'2}}$$

由上式可见:

$$\omega = 0$$
 $Z'(0) = R$ $Z''(0) = 0$

$$\omega \to \infty$$
 $Z'(\infty) = 0$ $Z''(\infty) = 0$

复阻抗还可表为:
$$Z^*(\omega) = R \frac{1 - i\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}, (\tau = RC)$$

对复阻抗的实部和虚部消去ωC',则:

$$(Z' - \frac{R}{2})^2 + Z''^2 = (\frac{R}{2})^2$$

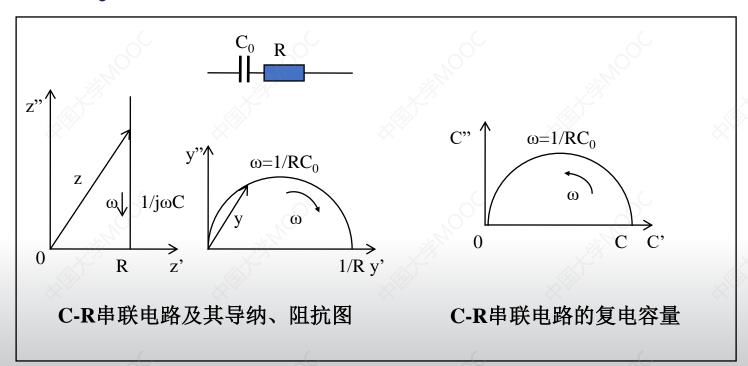
这是一个半圆方程,在阻抗复平面中:

圆心坐标为: (R/2,0)

半径为: R/2

漏导较大的电介质,在交变场下的响应与并联等效 电路的频率响应类似。

◆ C₀—R 串联电路C₀—R串联等效电路如下图所示:



$$\begin{split} I_{R}(\omega) &= \frac{u_{R}(\omega)}{R} = I_{C'} = i\omega C' u_{C'}(\omega) = I(\omega) \\ u(\omega) &= u_{R} + u_{C'} = I_{R}(\omega)R + \frac{1}{i\omega C'} I_{C'} = (R - \frac{i}{\omega C'})I(\omega) \\ I(\omega) &= \frac{1}{R - \frac{i}{\omega C'}} u(\omega) = y(\omega)u(\omega) \end{split}$$

导纳为:

$$y^{*}(\omega) = \frac{1}{R - \frac{i}{\omega C}} = \frac{R\omega^{2}C^{'2} + i\omega C'}{1 + R^{2}\omega^{2}C^{'2}} = \frac{R^{2}\omega^{2}C^{'2}}{1 + R^{2}\omega^{2}C^{'2}} + \frac{\omega C^{'2}}{1 + R^{2}\omega^{2}C^{'2}} = y'(\omega) + iy''(\omega)$$
$$y'(\omega) = \frac{R^{2}\omega^{2}C^{'2}}{1 + R^{2}\omega^{2}C^{'2}}, \quad y''(\omega) = \frac{\omega C^{'2}}{1 + R^{2}\omega^{2}C^{'2}}$$

串联等效电路描述了电介质在交变电压下极化所产生的

损耗,好象极化过程存在某种摩擦力; 底, 它, 能及的是与

电导无关的纯粹介电响应问题 $_{\varepsilon_r}$ 和 $_{\varepsilon_r}$ 与频率的关系是典 $_{1+\omega^2\tau^2}$

型的弛豫型关系,

$$\varepsilon_r'' = \frac{\omega \tau \varepsilon_r}{1 + \omega^2 \tau^2} \qquad C'' = \frac{\omega \tau \varepsilon_r C_0}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

消去ω,

$$(C' - \frac{\varepsilon_r C_0}{2})^2 + C''^2 = (\frac{\varepsilon_r C_0}{2})^2$$

$$\omega = 0$$
 $C'(0) = \varepsilon_r C_0$ $C''(0) = 0$

$$C^{"}(0) = 0$$

$$\omega \to \infty$$

$$C'(\infty)=0$$

$$C''(\infty) = 0$$

$$Z^*(\omega) = R - \frac{\mathbf{X}}{\omega C} = Z' - iZ'$$